

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08253551 A

(43) Date of publication of application: 01 . 10 . 96

(51) Int. CI

C08G 59/06 C08G 59/62 H01L 23/29 H01L 23/31

(21) Application number: 07080852

(22) Date of filing: 14 . 03 . 95

(71) Applicant:

YUKA SHELL EPOXY KK

(72) Inventor:

MURATA YASUYUKI HAYAKAWA ATSUTO TOORIIWA NORIO

NAKANISHI YOSHINORI

(54) EPOXY RESIN COMPOSITION FOR SEMICONDUCTOR SEALING

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an epoxy resin composition for semiconductor sealing which can give a cured product excellent in flowability and soldering crack resistance by using a specified epoxy resin, a specified novolac phenolic resin curing agent, an inorganic filler and a cure acelerator as the essential components.

CONSTITUTION: This resin composition essentially consists of an epoxy resin represented by formula I (wherein R¹ is a 1-10 C alkyl, (un)substituted phenyl or aralkyl, alkoxy or a halogene; Z is a bivalent 1-15 C hydrocarbon group, provided that at least one Z is a bivalent 5-15 C polar-group-free hydrocarbon group; G is glycidyl; n' is 0-5 on the average; and m1 is 0-4) and thus having a lowly polar hydrocarbon group between the benzene nuclei, a resin curing agent mainly consisting of a functional component represented by formula II (wherein R2 is a 1-10 C alkyl, (un)substituted phenyl or aralkyl, alkoxy or a halogene; n² is 0.5-2.0 on the average; and m² is 0-4) and having a content of the component of formula II (wherein n2=1) of 40wt.%, based

on the entire component, an inorganic filler and a cure accelerator.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

$$\begin{array}{c|c}
O H & O H & O H \\
O R^2 y_n^2 & C H_2 & O H \\
O R^2 y_n^2 & C H_2 & O H_2
\end{array}$$

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-253551

(43)公開日 平成8年(1996)10月1日

		•	
(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I 技術表示箇所
C08G 59/06	NHJ	•	CO8G 59/06 NHJ
59/62	NJF		59/62 NJF
HO1L 23/29			H01L 23/30 R
23/31			1012 507 60 R
			審査請求 未請求 請求項の数7 FD (全9頁)
(21)出願番号	特願平7-808	5 2	(71)出願人 000246239
			油化シエルエポキシ株式会社
(22)出願日	平成7年(199	5) 38145	
•	1741 (100	0, 0,1141	東京都港区西麻布4丁目17番30号
			(72)発明者 村田 保幸
			- 三重県四日市市塩浜町1番地 油化シェル
			エポキシ株式会社開発研究所内
			(72)発明者 早川 淳人
			三重県四日市市塩浜町1番地 油化シェル
		and the second	エポキシ株式会社開発研究所内
· ·			(72)発明者 通岩 典生
•	. *		三重県四日市市塩浜町1番地 油化シェル
			エポキシ株式会社開発研究所内
			(74)代理人 弁理士 渡辺 秀夫
			最終頁に続く
			

(54) 【発明の名称】半導体封止用エポキシ樹脂組成物

(57) 【要約】

【目的】 本発明は流動性と耐ハンダクラック性に優れた半導体封止用エポキシ樹脂組成物を提供する。

【構成】 本発明はペンゼン核間に極性の少ない炭化水素基を持つ特別のエポキシ樹脂と、特別のノボラック型フェノール樹脂硬化剤と、無機充填剤と、硬化促進剤とからなる半導体封止用エポキシ樹脂組成物である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) 下記一般式(I) で表されるペン ゼン核間に極性の少ない炭化水素基を持つエポキシ樹脂 一般式

$$\begin{array}{c|c}
(\text{K 1 1}) & \text{O G} & \text{O G} \\
\hline
(\text{R 1 })_{\text{m}} & \text{I} & \text{Z} & \text{Q G} \\
\hline
(\text{R 1 })_{\text{m}} & \text{I} & \text{I} & \text{I}
\end{array}$$

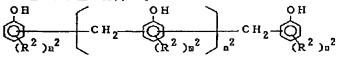
(式中各R' は、互いに同一であっても異なっていても 良く、炭素数1~10のアルキル基、置換又は無置換の フェニル基、置換又は無置換のアラルキル基、アルコキ シ基又は、ハロゲン原子であり、各2は、互いに同一

あっても異なっていても良く、炭素数1~15の2価の 炭化水素基であり、かつ各2は極性基の少い炭化水素基 であってそのうち一分子中の少なくとも一つのZは、炭 素数5~15の2価の極性基を有さない炭化水素基であ り、Gは、グリシジル基であり、n'は、平均値で0~ 5の数であり、各m' は、互いに同一であっても異なっ ていても良く、0~4の整数である。)

(b) 下記一般式 (II) で表され、かつ $n^i = 1$ の成分 が全体の40重量%以上である3官能性成分を主成分と するノボラック型フェノール樹脂硬化剤

一般式(II)

【化2】



(式中各R'は、互いに同一であっても異なっていても 良く、炭素数1~10のアルキル基、置換又は無置換の フェニル基、置換又は無置換のアラルキル基、アルコキ シ基又は、ハロゲン原子であり、n'は平均値で0.5 ~2.0の数であり、各m'は、互いに同一であっても 異なっていても良く、0~4の整数である。)

- (c) 無機充填剤
- (d) 硬化促進剤

を必須成分として配合してなる半導体封止用エポキシ樹 脂組成物。

【請求項2】 (a) のペンゼン核間に極性の少ない炭 化水素基を持つエポキシ樹脂として、テルペンフェノー ル樹脂、ジシクロペンタジエンフェノール樹脂、フェノ ールアラルキル樹脂、フェノールペンズアルデヒド樹 脂、及びフェノールシクロヘキサノン樹脂から選ばれた 少なくとも一種類のフェノール化合物と、エピハロヒド リンとから製造されるエポキシ樹脂を使用する、請求項 1に記載された半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

(a) のペンゼン核間に極性の少ない炭 【請求項3】 化水素基を持つエポキシ樹脂100重量部に対して10 0 重量部以下のフェノール樹脂とエピハロヒドリンから 製造されるエポキシ樹脂や、カルボン酸とエピハロヒド リンから製造される(a)以外のエポキシ樹脂を加え た、請求項1または2に記載された半導体封止用エポキ シ樹脂組成物。

【請求項4】 (b) の3官能性成分を主成分とするノ ボラック型フェノール樹脂100重量部に対して100 重量部以下の他のフェノール樹脂、活性エステル化合 物、酸無水物、アミン等の他の硬化剤を加えた、請求項 1ないし3のいずれか1項に記載された半導体封止用エ ポキシ樹脂組成物。

【請求項5】 硬化剤の使用量が、全エポキシ樹脂中の エポキシ基1モルに対し、エポキシ基と反応する基の合

計が0.5~2.0モルとなる量である、請求項1ない し4のいずれか1項に記載された半導体封止用エポキシ 樹脂組成物。

【請求項6】 硬化促進剤としてホスフィン化合物、イ ミダゾール化合物、ジアザビシクロ化合物、それ等の塩 から選んだ1種または2種以上を全エポキシ樹脂成分に 対して0.1~7重量%配合する、請求項1ないし5の いずれか1項に記載された半導体封止用エポキシ樹脂組 成物。

【請求項7】 (c)無機充填剤として、破砕型および /又は球状の、溶融および/又は結晶シリカ粉末充填剤 を組成物全体の80~95重量%使用することを特徴と する、請求項1ないし6のいずれか1項に記載された半 導体封止用エポキシ樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、流動性に優れ、かつ耐 ハンダクラック性に優れた硬化物を与える半導体封止用 エポキシ樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】エポキシ樹脂組成物は、その優れた硬化 物性や取扱いの容易さから、接着、注型、封止、積層、 成型、塗装等の広い分野で使用されている。また、エポ キシ樹脂及びその硬化剤には、多くの種類があり、それ らの選択により硬化物性が大きく変わるため、使用分野 目的に応じて使い分けられている。近年、高分子材料の 使用条件が苛酷になるに従って、高分子材料に対して要 求される諸特性は厳しくなり、用途によっては一般に用 いられている各種のエポキシ樹脂や硬化剤では、要求特 性を充分に満足できなくなってきた。例えば、エポキシ 樹脂組成物は、半導体封止用に用いられているが、この 分野でも、要求性能は、厳しくなっている。すなわち、

半導体装置の高集積化が進み、半導体素子の大型化が著

しいとともに、パッケージそのものが小型化、薄型化し ている。また、半導体装置の実装も表面実装へと移行し ており、表面実装においては半導体装置がハンダ浴に直 接浸漬され、高温にさらされるため、吸湿された水分の 急速な膨張により、パッケージ全体に大きな応力がかか り、封止材にクラックが入る。そのために、耐ハンダク ラック性の良好な封止材用のエポキシ樹脂組成物には、 耐熱性及び低吸湿性が要求される。シリカ粉末のような 無機充填剤を高充填することにより、低吸湿性を改良す ることは広く行われており、耐ハンダクラック性の改良 に大きな効果があるが、無機充填剤を高充填すると成型 時の流動性が損なわれるため、封止材用のエポキシ樹脂 や硬化剤には、低溶融粘度であることも要求されてき た。さらに、パッケージの小型化、薄型化にともない封 止材用エポキシ樹脂組成物には、高流動性も要求されて きており、エポキシ樹脂や硬化剤への低溶融粘度の要求 はさらに厳しくなっている。現在主として用いられてい るクレゾールノボラック型エポキシ樹脂と、フェノール ノボラック樹脂硬化剤では、低吸湿性及び低溶融粘度と も充分なものとは言えなくなってきた。最近低吸湿性の 問題を解決するために、エポキシ樹脂として、テルペン フェノール樹脂、ジシクロペンタジエンフェノール樹脂 または、アラルキルフェノール樹脂のようなフェノール 核間に極性の少ない炭化水素基を導入したフェノール樹 脂から誘導されるエポキシ樹脂を用いることにより、低 吸湿性を改良することも行われているが、これらのエポ キシ樹脂は、溶融粘度が高く、通常の硬化剤との組合せ では、無機充填剤を高充填することはできない。溶融粘 度を下げるためにこれらの樹脂の分子量を下げると、硬 化物の架橋密度が下がるため耐熱性が低下してしまう。 また、硬化剤として用いられているフェノールノボラッ ク樹脂の溶融粘度を下げるために分子量を下げると、上 記エポキシ樹脂の場合と同様に硬化物の架橋密度が下が るため耐熱性が低下してしまう。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、流動性に優

【0008】(式中各R'は、互いに同一であっても異なっていても良く、炭素数 $1\sim10$ のアルキル基、置換又は無置換のフェニル基、置換又は無置換のアラルキル基、アルコキシ基又は、ハロゲン原子であり、n'は平均値で $0.5\sim2.0$ の数であり、6m'は、互いに同一であっても異なっていても良く、 $0\sim4$ の整数であ

(c) 無機充填剤

る。)

(d) 硬化促進剤

を必須成分として配合してなる半導体封止用エポキシ樹 50

れ、かつ耐ハンダクラック性に優れた硬化物を与える新 規な半導体封止用エポキシ樹脂組成物を提供することを 目的とするものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、前記の課題を解決するために種々研究を重ねた結果、エポキシ樹脂としてペンゼン核間に極性の少ない炭化水素基を持つエポキシ樹脂を使用し、硬化剤として特定の分子量分布を持ったノポラック型フェノール樹脂を使用することによりその目的を達成できたのである。本発明者は、

「1. (a)下記一般式(I)で表されるペンゼン核間に極性の少ない炭化水素基を持つエポキシ樹脂 一般式

[0005]

するノボラック型フェノール樹脂硬化剤一般式 (!!)

【0007】 【化4】

脂組成物。

2. (a)のペンゼン核間に極性の少ない炭化水素基を持つエポキシ樹脂として、テルペンフェノール樹脂、ジシクロペンタジエンフェノール樹脂、フェノールアラルキル樹脂、フェノールベンズアルデヒド樹脂、及びフェノールシクロヘキサノン樹脂から選ばれた少なくとも一種類のフェノール化合物と、エピハロヒドリンとから製造されるエポキシ樹脂を使用する、1項に記載された半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

0 3. (a)のペンゼン核間に極性の少ない炭化水素基

20

5

を持つエポキシ樹脂100重量部に対して100重量部以下のフェノール樹脂とエピハロヒドリンから製造されるエポキシ樹脂や、カルボン酸とエピハロヒドリンから製造される(a)以外のエポキシ樹脂を加えた、1項または2項に記載された半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

- 4. (b)の3官能性成分を主成分とするノボラック型フェノール樹脂100重量部に対して100重量部以下の他のフェノール樹脂、活性エステル化合物、酸無水物、アミン等の他の硬化剤を加えた、1項ないし3項のいずれか1項に記載された半導体封止用エポキシ樹脂組成物。
- 5. 硬化剤の使用量が、全エポキシ樹脂中のエポキシ基1モルに対し、エポキシ基と反応する基の合計が0. 5~2.0モルとなる量である、1項ないし4項のいずれか1項に記載された半導体封止用エポキシ樹脂組成物。
- 6. 硬化促進剤としてホスフィン化合物、イミダゾール化合物、ジアザビシクロ化合物、それ等の塩から選ん-だ1種または2種以上を全エポキシ樹脂成分に対して0.1~7重量%配合する、1項ないし5項のいずれかよ1項に記載された半導体封止用エポキシ樹脂組成物。
 - 7. (c) 無機充填剤として、破砕型および/又は球状の、溶融および/又は結晶シリカ粉末充填剤を組成物全体の80~95重量%使用することを特徴とする、1項ないし6項のいずれか1項に記載された半導体封止用エポキシ樹脂組成物。」に関する。

[0009]

【作用】本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物で用いられる(a)一般式(I)で表されるエポキシ樹脂は、ベンゼン核間に極性の少ない炭化水素基(一般式(I)中でZで表される基)を持つため、低吸湿性に優れた硬化物を与える。また硬化剤として用いられる

(b) 3官能性成分を主成分とするノボラック型フェノール樹脂は、前記一般式(II)で表されるようなフェノール樹脂であるが、ここで3官能性成分(n'=1の成分)が主成分である。また、平均分子量(n'の平均値で代表できる)も制限される。このようなフェノール樹脂は、高分子量成分が少ないため溶融粘度が低く、また2官能性成分も少ないため、エボキシ樹脂硬化剤として使用した場合には、耐熱性に優れた硬化物を与える。以上のような特定のエボキシ樹脂と特定の硬化剤を組み合わせて使用することにより、低溶融粘度を保ったまま耐熱性、および低吸湿性に優れた硬化物を得ることができるのである。

【0010】本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物で用いられる(a)一般式(I)で表されるベンゼン核間に極性の少ない炭化水素基を持つエポキシ樹脂は、下記一般式(III)で表される各種のフェノール核間に極性の少ない炭化水素基を持つフェノール樹脂とエピハロヒ

ドリンとをアルカリの存在下に、縮合反応させエポキシ 樹脂としたものである。

6

一般式(III)

[0011]

(化5) OH OH OH Z' OH OH OH

【0012】(式中各R'は、互いに同一であっても異なっていても良く、炭素数1~10のアルキル基、置換又は無置換のアラルキル基、置換又は無置換のアラルキル基、アルコキシ基又は、ハロゲン原子であり、各 Z'は、互いに同一であっても異なっていても良く、炭素数1~15の2価の炭化水素基であり、かつ各 Z'は極性基の少ない炭化水素基でありそのうち一分子中の少なとも一つの Z'は、炭素数5~15の極性基を有さない2価の炭化水素基であり、n'は、平均値で0~5の数であり、各m'は、互いに同一であっても異なっていても良く、0~4の整数である。)

このフェノール核間に極性の少ない炭化水素基を持つフェノール樹脂の製法には特に制約はないが、一般的には、各種フェノール化合物とカルボニル基との付加縮合反応、不飽和結合の付加反応、αーヒドロキシアルキルベンゼン類または、αーアルコキシアルキルベンゼン類との縮合反応等の反応を用いてオリゴマー化し樹脂とする方法が用いられる。

【0013】ここで用いられるフェノール化合物として は、たとえばフェノール、クレゾール、キシレノール、 エチルフェノール、プロピルフェノール、プチルフェノ 30 ール、プチルクレゾール、フェニルフェノール、ベンジ ルフェノール、メトキシフェノール、プロモフェノー ル、ピスフェノールA、ピスフェノールF、ピスフェノ ールAD、ピフェノール、テルペンジフェノール等が挙 げられる。またそれらのフェノール化合物をオリゴマー 化するために用いるカルボニル基を持つ化合物として は、炭素数1~15の各種アルデヒド類又はケトン類が 挙げられるが、たとえば、ホルムアルデヒド、アセトア ルデヒド、プロオンアルデヒド、ブチルアルデヒド、ベ ンズアルデヒド、ヒドロキシベンズアルデヒド、クロト 40 ンアルデヒド、グリオキザール、アセトン、シクロヘキ サノン、アセトフェノン等が挙げられる。その不飽和結 合を持つ化合物としては、たとえば、ジビニルベンゼ ン、ジイソプロペニルベンゼン、ジシクロペンタジェ ン、ノルポルナジエン、テルペン類などが挙げられる。 【0014】 さらに、 α - ヒドロキシアルキルベンゼン 類または、 α -アルコキシアルキルベンゼン類として は、たとえば、 α 、 α ' -ジヒドロキシキシレン、 α 、

ージメトキシキシレン、α、α'ージメトキシジイソプ

50

ロビルベンゼンなどが挙げられる。それらカルボニル基または不飽和結合を持つ化合物、αーヒドロキシアルキルベンゼン類または、αーアルコキシアルキルベンゼン類は、一種単独で、または二種以上併用して用いられるが、これらの化合物の選択により、目的のエポキシ樹脂のフェノール核間の炭化水素基(前記一般式(II)におけるー Zー)の構造が決まるため、一分子中の各 Z のうち少なくとも一つの Z は、炭素数 5~15の極性基を有さない 2 価の炭化水素基となるように選択されなくてはならない。

【0015】 このようなZとしては例えば、次の一般式 (VI) \sim (XI) に示される基である。各式中Rは水素原子またはアルキル基であって同一または異なっても良い。

一般式(VI)

[0016]

[化6]



【0017】 (R がアルキル基の場合 R の炭素数の合計は 4~14 である)

一般式(VII)

[0018]

【化7】

【0019】 (Rがアルキル基の場合Rの合計は0~8 である)

一般式(VIII)

[0020]

【化8】

【0021】 (Rがアルキル基の場合Rの炭素数の合計は $0\sim7$ 、nは $0\sim4$ である)

一般式(IX)

[0022]

【化9】

【0023】 (R がアルキル基の場合R の合計は $0\sim$ 9、nは $0\sim$ 9である)

一般式(X)

[0024]

【化10】

$$\frac{C}{H}$$
 $=$ R_n

【0025】(Rがアルキル基の場合Rの炭素数の合計 は0~10、nは0~8である)

一般式(XI)

[0026]

【化11】

【0027】 (Rがアルキル基の場合Rの合計は0~20 4、nは0~4である)

【0029】これらのフェノール核間に極性の少ない炭 化水素基を持つフェノール樹脂の1種または2種以上の 混合物をエピハロヒドリンと反応させれば、本発明で用 いられる(a)一般式(I)で表されるペンゼン核間に 極性の少ない炭化水素基を持つエポキシ樹脂が得られ る。その反応の代表的な態様例を、以下に詳述する。ま ず、前述の一般式Iのフェノール樹脂をそのフェノール 性水酸基1モル当り3~20モルに相当する量のエピハ ロヒドリンに溶解させて均一な溶液とする。次いで、そ の溶液を撹拌しながらこれにフェノール性水酸基1モル 当り1~2モル量のアルカリ金属水酸化物を固体又は水 溶液で加えて反応させる。この反応は、常圧下又は減圧 下で行わせることができ、反応温度は通常、常圧下の反 応の場合に約30~105℃であり、減圧下の反応の場 合に約30~80℃である。反応は、必要に応じて所定 の温度を保持しながら反応液を共沸させ、揮発する蒸気 を冷却して得られた凝縮液を油/水分離し、水分を除い た油分を反応系に戻す方法によって脱水する。アルカリ 金属水酸化物の添加は、急激な反応をおさえるために、 1~8時間かけて少量ずつを断続的もしくは連続的に添

50 加する。その全反応時間は、通常、1~10時間程度で

ある。 反応終了後、不溶性の副生塩を濾別して除くか、 水洗により除去したのち、未反応のエピハロヒドリンを 減圧留去して除くと、目的のフェノール核間に極性の少 ない炭化水素基を持つエポキシ樹脂が得られる。

【0030】この反応におけるエピハロヒドリンとして は、通常、エピクロルヒドリン又はエピプロモヒドリン が用いられ、またアルカリ金属水酸化物としては、通 常、NaOH又はKOHが用いられる。また、この反応 においては、テトラメチルアンモニウムクロリド、テト ラエチルアンモニウムプロミドなどの第四級アンモニウ ム塩; ベンジルジメチルアミン、2, 4, 6-(トリス ジメチルアミノメチル)フェノールなどの第三級アミ ン;2-エチル-4-メチルイミダゾール、2-フェニ ルイミダゾールなどのイミダゾール類: エチルトリフェ ニルホスホニウムイオダイドなどのホスホニウム塩:ト リフェニルホスフィンなどのホスフィン類等の触媒を用 いてもよい。さらに、この反応においては、エタノー ル、イソプロパノールなどのアルコール類;アセトン、 メチルエチルケトンなどのケトン類;ジオキサン、エチ レングリコールメチルエーテルなどのエーテル類;ジメ チルスルホキシド、ジメチルホルムアミドなどの非プロ トン性極性溶媒等の不活性な有機溶媒を使用してもよ

【0031】さらに、上記のようにして得られたエポキシ樹脂の可鹸化ハロゲン量が多すぎる場合には、再処理して、充分に可鹸化ハロゲン量が低下した精製エポキシ樹脂を得ることができる。つまり、その粗製エポキシ樹脂を、イソプロパノール、メチルエチルケントシスキサン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ジオキサンスルホキシドなどの不活性な有機溶媒に再溶解し、マルカリ金属水酸化物を固体又は水溶液で加えて約30~120℃の温度で、0.5~8時間再閉環反応を行った後、水洗等の方法で過剰のアルカリ金属水酸化物や副生塩を除去し、さらに有機溶媒を減圧留去して除くと、精製されたペンゼン核間に極性の少ない炭化水素基を持つエポキシ樹脂が得られる。

【0032】種々のベンゼン核間に極性の少ない炭化水素基を導入したエポキシ樹脂の中では、入手のし易さや、硬化物性などからテルベンフェノール樹脂、ジシクロベンタジエンフェノール樹脂、フェノールアラルキル樹脂、フェノールベンズアルデヒド樹脂または、フェノールシクロヘキサノン樹脂等から選ばれた少なくとも一種類のフェノール化合物と、エピハロヒドリンとから製造されるエポキシ樹脂が好ましい。

【0033】また、本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物には(a)一般式(1)で表されるベンゼン核間に極性の少ない炭化水素基を持つエポキシ樹脂以外のエポキシ樹脂を混合使用することができる。その混合することができる他のエポキシ樹脂としては、たとえば、ビ 50

スフェノールA、ピスフェノールF、ピスフェノールA D、ハイドロキノン、メチルハイドロキノン、ジプチル ハイドロキノン、レゾルシン、メチルレゾルシン、ヒド ロキシジフェニルエーテル、ジヒドロキシナフタレン、 フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹 脂、ピスフェノールAノボラック樹脂、ナフトールノボ・ ラック樹脂、臭素化ピスフェノールA、臭素化フェノー ルノポラック樹脂などの種々のフェノール類や、種々の フェノール類と、ヒドロキシベンズアルデヒド、クロト ンアルデヒド、グリオキザールなどの種々のアルデヒド 類との縮合反応で得られる多価フェノール樹脂等の各種 フェノール系化合物と、エピハロヒドリンとから製造さ れるエポキシ樹脂やジアミノジフェニルメタン、アミノ フェノール、キシレンジアミンなどの種々のアミン化合 物と、エピハロヒドリンとから製造されるエポキシ樹 脂、メチルヘキサヒドロキシフタル酸、ダイマー酸など の種々のカルボン酸類と、エピハロヒドリンとから製造 されるエポキシ樹脂等が挙げられる。それらその他のエ ポキシ樹脂の使用割合は、(a)ペンゼン核間に極性の 少ない炭化水素基を持つエポキシ樹脂100重量部に対 して100重量部以下が好ましく、より好ましくは、5 0 重量部以下である。その他のエポキシ樹脂の使用割合 が多すぎると、本発明の効果が充分に発揮されなくな

【0034】本発明においてエボキシ樹脂硬化剤として 用いられる (b) 3官能性成分を主成分とするノボラック型フェノール樹脂の製法には特に制約はないが、一般 的には、各種フェノール化合物とホルムアルデヒド、トリオキサンなどの付加縮 に で製造したノボラック型フェノール樹脂を、 放分を で製造したノボラック型フェノール樹脂を 製造する スクセ は 4 官能性以上の成分を除去し、目的の 3 官能性成分を ま成分とする よだ、ジヒドロキシジメチルフェノール がメトキシメチルクレゾール などの な、 ない エノール、ジメトキシメチルクレゾールなどの な、 ない エノール、ジメトキシメチルクレゾールなどの な、 ない アルコキシジアルキルフェノール類と各種フェノール で アルコキシジアルキルフェノール類と各種フェノールに の縮合反応で製造することもできる。

【0035】ノボラック型フェノール樹脂の製造にあたっては、分子量とその分布が特定の範囲に入るよう足を 応条件や精製条件を調整する必要がある。その分子量と分布は、前記一般式 (II) における n'=1の成分が 0.5~2.0となるものであり、より好ましくは、 n'=1の成分が全体の50重量%以上、かつ n'の平均値が 0.7~1.8となるものである。種々の3官能性成分を主成分とするノボラック型フェノール樹脂のなかでは、入手のし易すさや、硬化物性等からフェノールノボラック樹脂または、クレゾールノボラック樹脂の3官能

30

12

性成分を主成分とするものが望ましい。

【0036】また、本発明の半導体封止用エポキシ樹脂 組成物には、(b)3官能性成分を主成分とするノボラ ック型フェノール樹脂硬化剤以外の硬化剤を混合使用す ることができる。その混合することができる他の硬化剤 としては、たとえば、ピスフェノールA、ピスフェノー ルF、ピスフェノールAD、ハイドロキノン、レゾルシ ン、メチルレゾルシン、ビフェノール、テトラメチルビ フェノール、ジヒドロキシナフタレン、ジヒドロキシジ フェニルエーテル、フェノールノボラック樹脂、クレソ 10 ールノポラック樹脂、ビスフェノールAノボラック樹 脂、ジシクロペンタジエンフェノール樹脂、テルペンフ エノール樹脂、フェノールアラルキル樹脂、ナフトール ノボラック樹脂、臭素化ピスフェノールA、臭素化フェ ノールノボラック樹脂などの種々のフェノール類や、種 々のフェノール類と、ヒドロキシベンズアルデヒド、ク ロトンアルデヒド、グリオキザールなどの種々のアルデ ヒド類との縮合反応で得られる多価フェノール樹脂等の 各種フェノール樹脂類、それら各種のフェノール (樹 脂)類のフェノール性水酸基の全部もしくは一部をベン ゾエート化あるいはアセテート化などのエステル化する ことによって得られる活性エステル化合物、メチルテト ラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、無 水ピロメリット酸、メチルナジック酸などの酸無水物 類、ジエチレントリアミン、イソホロンジアミン、ジア ミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルホン、 ジシアンジアミド等のアミン類などが挙げられる。それ ら他の硬化剤の使用割合は、(b) 3 官能性成分を主成 分とするノボラック型フェノール樹脂100重量部に対 して100重量部以下が好ましく、より好ましくは50 重量部以下である。他の硬化剤の使用割合が多すぎる と、本発明の効果が充分に発揮されなくなる。

【0037】本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物 で使用される硬化剤の使用量は、全エポキシ樹脂成分中 のエポキシ基1モルに対して、全硬化剤成分中のエポキ シ基と反応する基の合計が0.5~2.0モルになる量 が好ましく、より好ましくは、0. 7~1. 2モルにな る量である。

【0038】次に、本発明の半導体封止用エポキシ樹脂 組成物には、(c)無機充填剤が配合される。その無機 充填剤の種類としては、たとえば、溶融シリカ、結晶性 シリカ、ガラス粉、アルミナ、炭酸カルシウムなどが挙 げられている。その形状としては、破砕型又は球状であ る。各種の無機充填剤は、単独でまたは、2種以上混合 して用いられるが、それ等の中では溶融シリカ又は結晶 性シリカが好ましい。その使用量は、組成物全体の60 ~95重量%であり、好ましくは、80~95重量%で あり、より好ましくは85~92重量%である。また、 本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物に用いられる (d)硬化促進剤は、エポキシ樹脂中のエポキシ基と硬 50 化剤中の活性基との反応を促進する化合物である。

【0039】その(d)硬化促進剤としては、たとえ ば、トリプチルホスフィン、トフェニルホスフィン、ト リス(ジメトキシフェニル)ホスフィン、トリス(ヒド ロキシプロピル) ホスフィン、トリス (シアノエチル) ホスフィンなどのホスフィン化合物、テトラフェニルホ スホニウムテトラフェニルボレート、メチルトリプチル ホスホニウムテトラフェニルボレート、メチルトリシア ノエチルホスホニウムテトラフェニルボレートなどのホ スホニウム塩、-メチルイミダゾール、2-フェニルイ ミダゾール、2-エチル-4-メチルイミダゾール、2 ーウンデシルイミダゾール、1-シアノエチルー2-メ チルイミダゾール、2、4-ジシアノ-6- [2-メチ ルイミダゾリルー(1)] ーエチルーS-トリアジン、 2、4-ジシアノー6-[2-ウンデシルイミダゾリル - (1)] -エチル-S-トリアジンなどのイミダソー ル類、1-シアノエチル-2-ウンデシルイミダゾリウ ムトリメリテート、2-メチルイミダゾリウムイソシア ヌレート、2-エチル-4-メチルイミダゾリウムテト ラフェニルボレート、2-エチル-1, 4-ジメチルイ ミダゾリウムテトラフェニルボレートなどのイミダゾリ ウム塩、2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル) フェノール、ベンジルジメチルアミン、テトラメチルブ チルグアニジン、N - メチルピラペジン、 2 - ジメチル アミノー1-ピロリンなどのアミン類、トリエチルアン モニウムテトラフェニルボレートなどのアンモニウム 塩、1、5-ジアザビシクロ(5,4,0)-7-ウン デセン、1,5-ジアザビシクロ(4,3,0)-5-ノネン、1,4-ジアザビシクロ(2,2,2)-オク タンなどのジアザビシクロ化合物、それ等ジアザビシク 口化合物のテトラフェニルポレート、フェノール塩、フ エノールノボラック塩、2-エチルヘキサン塩などが挙 げられる。それらの硬化促進剤となる化合物中では、ホ スフィン化合物、イミダゾール化合物、ジアザビシクロ 化合物、及びそれらの塩が好ましい。それ等の(d)硬 化促進剤は、単独でまたは、2種以上混合して用いら れ、その使用量は、全エポキシ樹脂成分に対して、0. 1~7重量%であり、より好ましくは、1~5重量%で ある。

【0040】本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物 には、必要に応じてカップリング剤、可塑剤、顔料等を 適宜に配合することができる。また、難燃助剤として、 三酸化アンチモン、リン酸などを適宜に配合することが できる。本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、 流動性に優れ、かつ耐ハンダクラック性に優れた硬化物 を与えるので半導体封止の分野で有利に使用することが できる。

[0041]

【実施例】以下に、本発明の半導体封止用エポキシ樹脂 組成物で用いられる(a)ベンゼン核間に極性の少ない

炭化水素基を持つエポキシ樹脂の製造例、(b) 3官能 性成分を主成分とするノボラック型フェノール樹脂の製 造例、さらに本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物 の実施例及び比較例を挙げてさらに詳述する。

【0042】(a) ベンゼン核間に極性の少ない炭化 水素基を持つエポキシ樹脂の製造例

製造例1

温度計、撹拌装置、冷却管を備えた内容量3リットルの 三つ口フラスコにテルペンフェノール樹脂(ヤスハラケ ミカル社製 YP-90)330g、エピクロルヒドリ 10 ン 1 2 9 5 g 、 及びイソプロピルアルコール 5 0 4 g を 仕込み、35℃に昇温して均一に溶解させたのち、4 8. 5 重量%の水酸化ナトリウム水溶液190g を1時 間かけて滴下した。その間に徐々に昇温し、滴下終了時 には系内が65℃になるようにした。その後、65℃で 30分間保持して反応を行わせた。その反応終了後、水 洗して副生塩及び過剰の水酸化ナトリウムを除去した。 次いで、生成物から減圧下で過剰のエピクロルヒドリン 及びイソプロピルアルコールを留去して、粗製エポキシ - 樹脂を得た。この粗製エポキシ樹脂をメチルイソプチル 20 ケトン400g に溶解させ、48.5重量%の水酸化ナ トリウム水溶液 6gを加え、65℃の温度で1時間反応 させた。その反応終了後に、第一リン酸ナトリウムを加 えて過剰の水酸化ナトリウムを中和し、水洗して副生塩 を除去した。次いで、減圧下でメチルイソプチルケトン を完全に除去して、エポキシ樹脂を得た。このエポキシ 樹脂は、エポキシ当量233g /eq. 、軟化点60℃の 黄赤色の固体であった。

製造例 2

製造例1で用いたテルペンフェノール樹脂330gの代 りに、ジシクロペンタジエンフェノール樹脂(三井東圧 化学社製 DCP-5000) 360g を使用して製造 例1と同様にエピクロルヒドリンと反応させ、かつ後処 理してエポキシ樹脂を得た。このエポキシ樹脂は、エポ キシ当量255g /eq. 、軟化点62℃の黄赤色の固体 であった。

製造例3

製造例1で用いたテルペンフェノール樹脂330g の代 りに、フェノールアラルキル樹脂(三井東圧化学社製 ミレックスXL225LL)350g を使用して製造例 1と同様にエピクロルヒドリンと反応させ、かつ後処理 してエポキシ樹脂を得た。このエポキシ樹脂は、エポキ シ当鼠 2 5 2 g / eq. 、軟化点 6 4 ℃の黄赤色の固体で あった。

[0043] (b) 3官能性成分を主成分とするノボ ラック型フェノール樹脂製造例

製造例4

温度計、撹拌装置、冷却管を備えた内容量3リットルの 三つロフラスコにフェノール 7 5 2g 、 2, 6 - ジヒド ロキシメチルフェノール 1:5 4g、及びパラトルエンス 50

ルホン酸10g を量仕込み、100℃で5時間保持して 反応を行わせた。 続いて、メチルイソプチルケトン1 000g を加え完全に溶解させた。水洗して反応触媒等 を除いた後、未反応のフェノールまたは、オルソクレゾ ール及びメチルイソブチルケトンを減圧除去して目的の フェノール樹脂を得た。このフェノール樹脂は、一般式 (II) 中でn² = 1 成分 (3 官能性成分) 含有量 6 2 %、n'の平均値1.6、水酸基当量104g/eq.、 軟化点45℃の淡黄色の固体であった。

製造例5

製造例1で用いたフェノール752gの代りに、オルソ クレゾール 6 4 8 g 、 2 , 6 - ジヒドロキシメチルフェ ノール154gの代りに、2,4-ジヒドロキシメチル オルソクレゾール168g を使用して製造例1と同様に 反応させ、かつ後処理してフェノール樹脂を得た。この フェノール樹脂は、一般式(II)中で n'=1成分(3 官能性成分) 含有量 6 5 %、 n¹ の平均値 1. 5、水酸 基当量118g /eq. 、及び軟化点52℃の淡黄色の固 体であった。

【0044】半導体封止用エポキシ樹脂組成物実施例1 ~ 4 および比較例 1 ~ 3

表1に示したように、(a)エポキシ樹脂として、製造 例1~3で製造した各エポキシ樹脂、またはオルソクレ ゾールノボラック型エポキシ樹脂、および臭素化ピフェ ノールA型エポキシ樹脂、(b)エポキシ樹脂硬化剤と して、製造例4および5で製造した各ノボラック型フェ ノール樹脂、または市販の一般的なノボラック型フェノ ール樹脂、(c)無機充填剤として球状溶融シリカ粉末 を実施例1~4および比較例3は組成物全体の87重量 %、比較例1および2は組成物全体に75重量%、

(d) 硬化促進剤としてトリフェニルホスフィンを用 い、さらに難燃助剤として三酸化アンチモン、充填剤表 面処理剤としてエポキシシラン、離型剤としてカルナバ ワックスをそれぞれ用いて、各エポキシ樹脂組成物を配 合した。次いで、各配合物をミキシングロールを用いて 70~130℃の温度で5分間溶融混合した。得られた 各溶融混合物はシート状に取り出し、粉砕して各成形材 料を得た。これ等の各成形材料を用い低圧トランスファ 一成形機で金型温度180℃、成形時間180秒で成形 して、各試験片を得、180℃で8時間ポストキュアー させた。また、各成形材料のスパイラルフローを測定し た。各成形材料のスパイラルフロー及び各試験片のポス トキュアー後の耐ハンダクラック性、吸湿性、及びガラ ス転移温度を試験した結果は表1に示す通りであり、実 施例1~4の各成形材料は、比較例1~3の成形材料に 較べて流動性(即ち高スパイラルフロー)、及び耐ハン ダクラック性のバランスに優れていた。

[0045]

【表1】

30

		Tanasan a	L'admittable a		1 44 44 -1 4		11.00.00	
<u></u>		実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	比較例1	比較例。2	比較例3
エ	(a) エポキシ樹脂					•		
ボ		製造例 1	製造例2	製造例3	製造例1	-	製造例1	
+	Α	100	100	100	80		100	
シ	シ B			_	20	100		100
鬱	С	10	10	10	10	10	10	10
脂	(b) エポキシ樹脂硬化剤	1				l		
組		製造例4	製造例4	製造例5	製造例5	-	-	製造例4
成	D	47	43	50	35		_	53
物	E	-	_	-	17	53	47	_
配	(C) 無機充填剂 *	1148	1111	1158	1104	528	510	1178
合	(d) 硬化促進剂 */	1	1	1	1	1	1	1
重	(e) 養態剤 *:	10	10	10	10	10	10	10
兼	(f) <u></u> 触型剂 */	1	1	1	1	1	1	1
部	(g) カップリング剤 *!	1	1	1	1	1	1	1
流								
動	スパイラルフロー (CM)	88	84	89	82	72	74	55
性	•				·			
硬	耐ハンダクラック性 *(0/16	0/16	0/16	16/16	12/16	9/16
化	吸湿率 (%) *	0.26	0.24	0.23	0.28	0.58	0.51	0.40
物	ガラス転移温度				445			
性	(℃) •(146	135	133	145	147	141	142

【0046】(註)

A:ベンゼン核間に炭化水素基を持つエポキシ樹脂

B:オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂(油化シェルエポキシ社商品名エピコート180H65、エポキシ当量:205)

C: 臭素化ピスフェノールA型エポキシ樹脂 (油化シェルエポキシ社商品名 エピコート5050、エポキシ当量: 385、臭素含有量: 49%)

D:3官能性成分を主成分とするノボラック型フェノール樹脂

E:フェノールノボラック樹脂(群栄化学社製、3官能性成分含有量:15%、水酸基当量:103、軟化点:85℃)

*1:球状溶融シリカ粉末 (日本アエロジル社商品名 E LSIL-100) *2:トリフェニルホスフィン

*3:三酸化アンチモン

*4:カルナバワックス

*5: エポキシシラン (信越化学工業社商品名 KBM-403)

*7:85℃85%RH 300時間後の吸湿率

*8: TMAを用いて熱膨張曲線の転移点より求めた。

[0047].

【発明の効果】本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、流動性に優れ、耐ハンダクラック性に優れた硬化物を与えることができるので、半導体封止の用途において有利に使用できる。

フロントページの続き

(72)発明者 中西 義則

三重県四日市市塩浜町1番地 油化シェル エポキシ株式会社開発研究所内